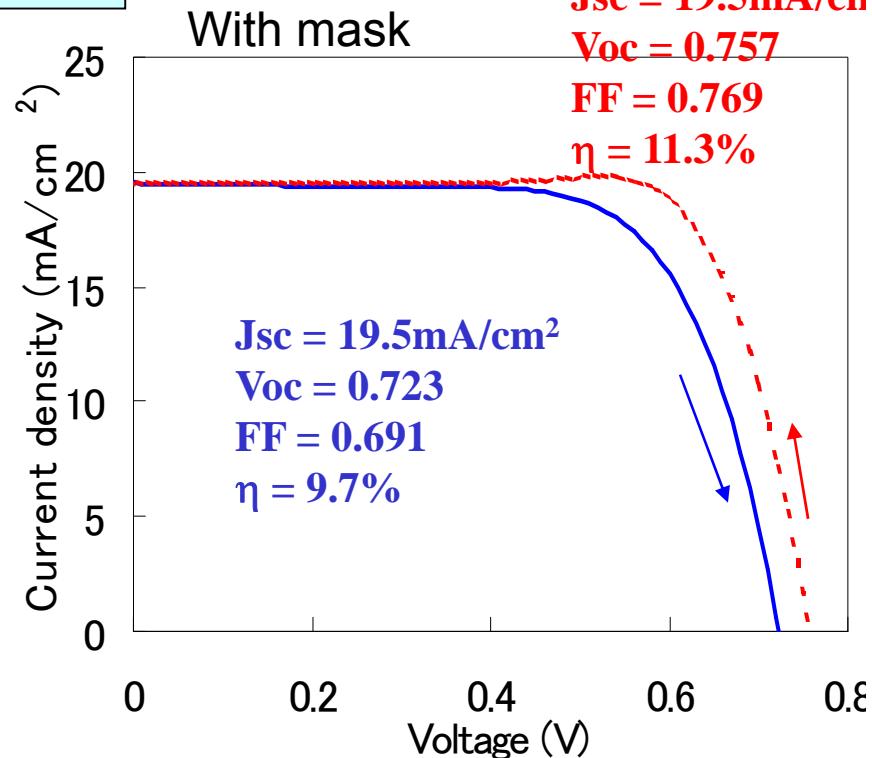
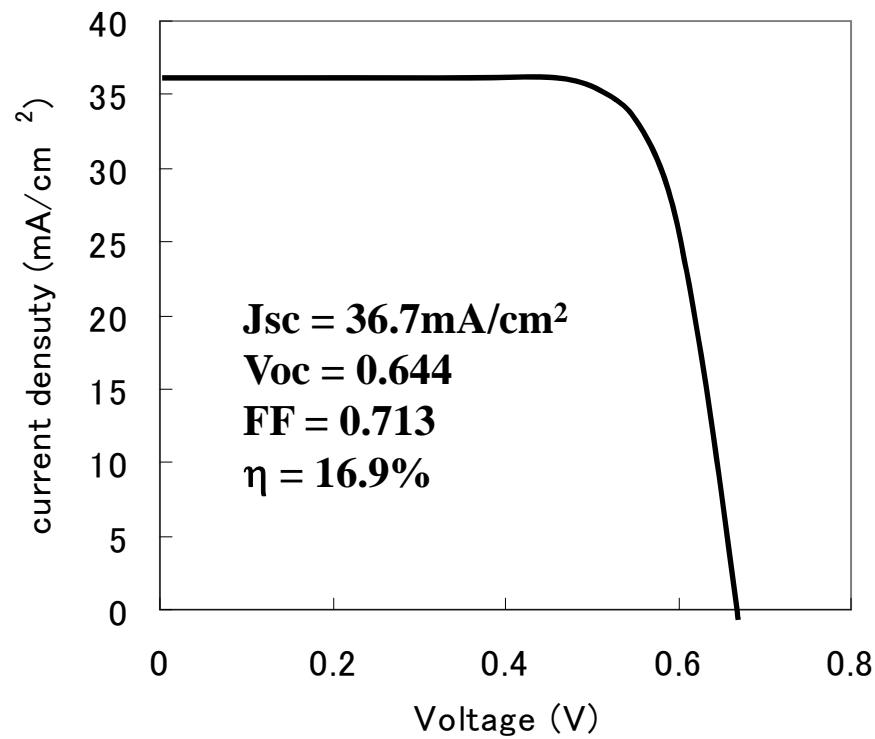


# I-V特性の評価技術

DSC



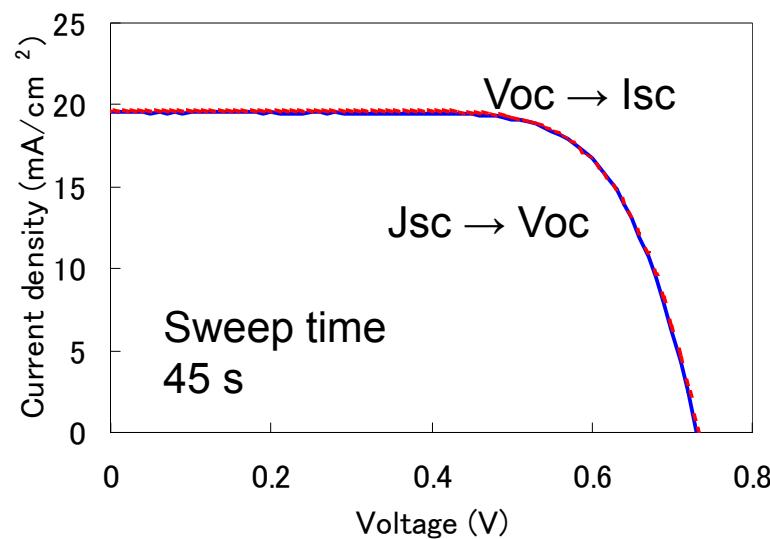
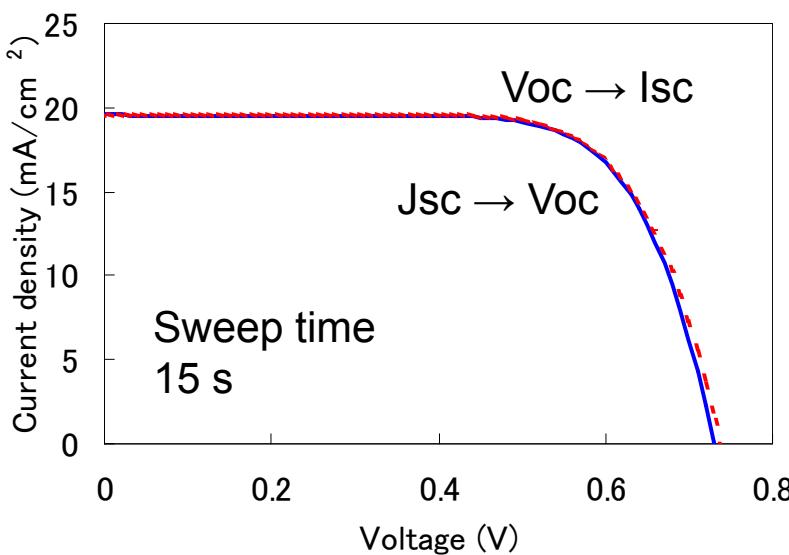
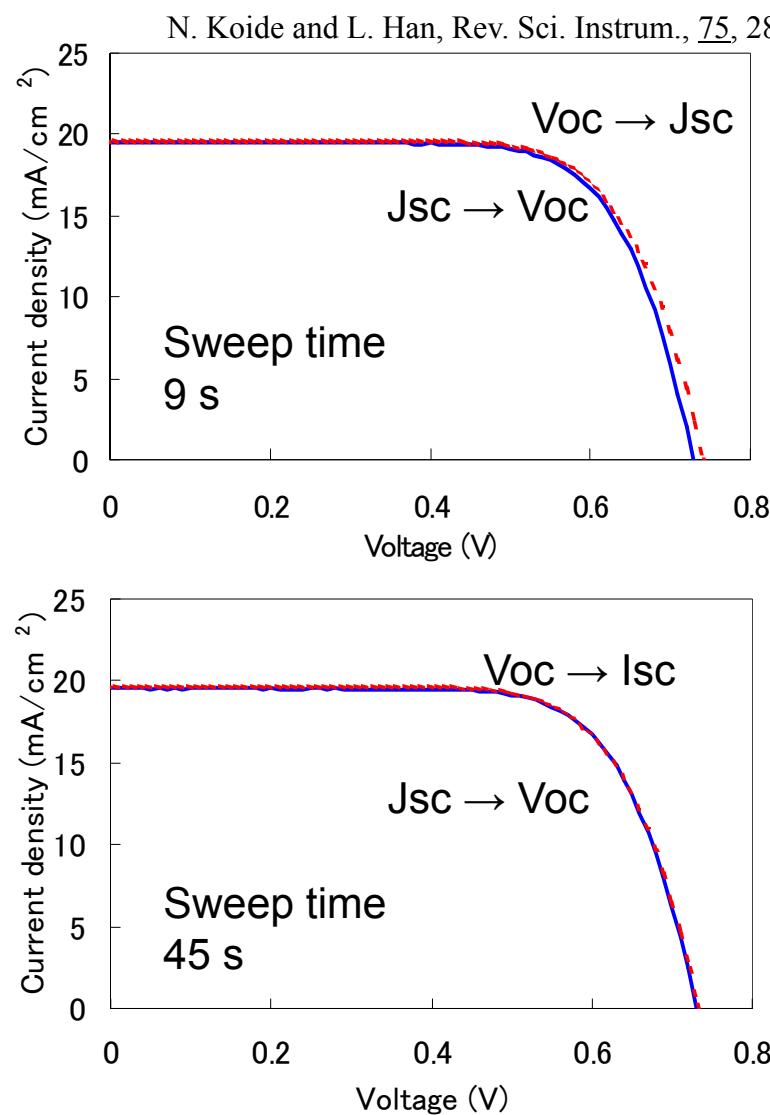
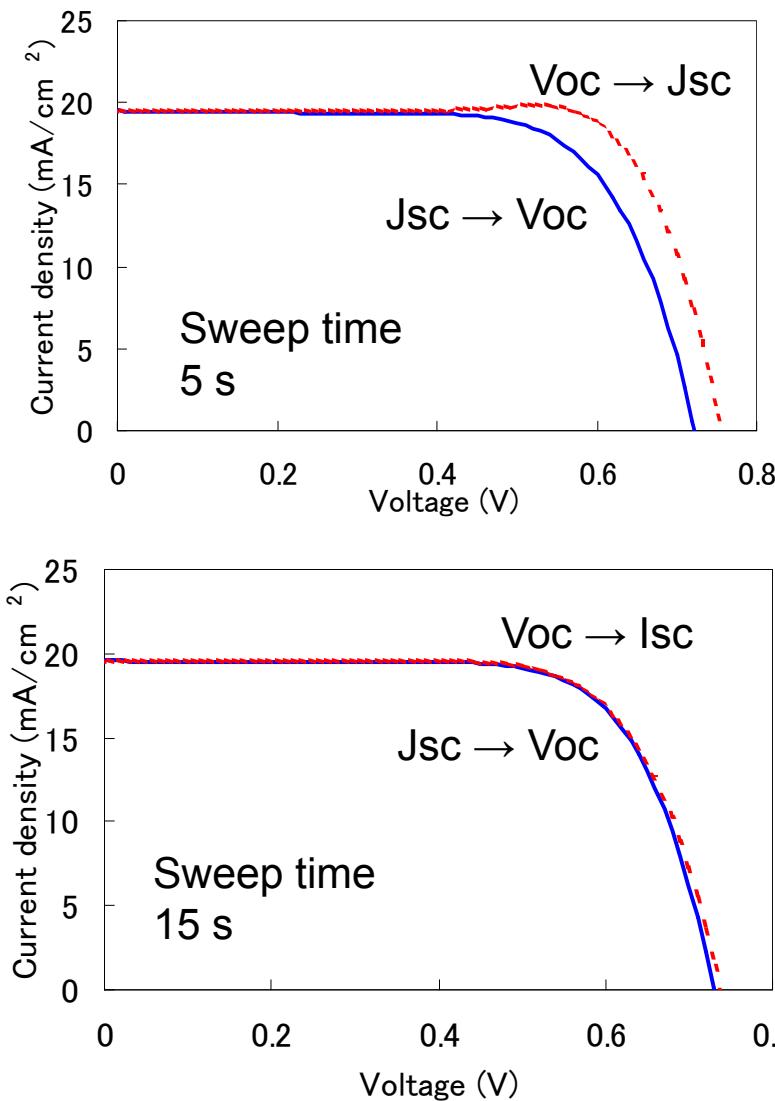
Si



*I-V* measurement was performed using a digital source meter (model 2400, Keithley) in conditions of illumination (AM 1.5, 100 mW/cm<sup>2</sup>; model WXS-155S-10 Wacom).

Si太陽電池と同じ測定条件では、DSC性能を正しく評価できない

# 印加電圧掃引方向と時間の依存性



DSCの応答時間に合わせた遅い掃引時間(45s以上)の設定が必要



ご清聴、ありがとうございました。